

(円/時間)				
機器名	型番 メーカー	通常料金 (自己測定)	時間外料金 (×1.5)	依頼・講習 (×2)
<b>FE-EPMA</b> 電界放出形電子線マイクロアナライザ	<b>JXA-iHP200F</b> JEOL	2,000	3,000	4,000
<b>EPMA</b> 電子線マイクロアナライザ	<b>EPMA-1600</b> SHIMADZU	700	1,050	1,400
<b>GD-OES</b> グロー放電発光分析装置	<b>GD-Profilier2</b> Horiba	900	1,350	1,800
<b>XPS/UPS</b> 全自動光電子分光装置	<b>Nexsa</b> Thermo Fisher Scientific	2,000	3,000	4,000
<b>XPS</b> X線光電子分光装置	<b>JPS-9010TR</b> JEOL	700	1,050	1,400
<b>AES</b> オージェ電子分光装置	<b>JAMP-9500F</b> JEOL	1,500	2,250	3,000
<b>FT-IR</b> フーリエ変換赤外分光装置	<b>FT/IR-4100</b> JASCO	400	600	800
<b>LRS</b> レーザーラマン分光装置	<b>NRS-7200</b> JASCO	700	1,050	1,400
<b>ESR</b> 電子スピン共鳴分光装置	<b>JES-RE2X</b> JEOL	200	300	400
<b>Powder XRD</b> 粉末X線回折装置	<b>SmartLab 3kW</b> Rigaku	700	1,050	1,400
<b>In-plane XRD</b> In-plane型X線回折装置	<b>SmartLab 9kW</b> Rigaku	800	1,200	1,600
<b>Low temperature XRD</b> 低温X線回折装置	<b>SmartLab 9kW</b> Rigaku	800	1,200	1,600
<b>XRF</b> 蛍光X線分析装置	<b>ZSX Primus II</b> Rigaku	700	1,050	1,400
<b>TEM</b> 透過電子顕微鏡	<b>HT7700</b> Hitachi	2,000	3,000	4,000
<b>FE-TEM</b> 電界放出型透過電子顕微鏡	<b>JEM-2100F</b> JEOL	2,000	3,000	4,000
<b>Cold FE-SEM</b> 冷陰極電界放出形走査電子顕微鏡	<b>SU8230</b> Hitachi	2,000	3,000	4,000
<b>Schottky FE-SEM</b> ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡	<b>JSM-IT800 (SHL)</b> JEOL	2,000	3,000	4,000
<b>SEM</b> 走査電子顕微鏡	<b>FlexSEM 1000 II</b> Hitachi	800	1,200	2,000
<b>cryo SEM</b> cryo走査電子顕微鏡	<b>JSM-IT200</b> JEOL	通常ステージ		
		800	1,200	1,600
		クールステージ		
		1,000	1,500	2,000
<b>Desktop SEM</b> 卓上走査電子顕微鏡	<b>TM3030Plus</b> Hitachi	通常ステージ		
		500	750	1,000
		クールステージ		
		800	1,200	1,600
<b>Benchtop SEM</b> 卓上走査電子顕微鏡	<b>JCM-6000Plus</b> JEOL	600	900	1,200
<b>FIB/FE-SEM</b> 複合ビーム加工観察装置	<b>JIB-4700F</b> JEOL	2,500	3,750	5,000
<b>FIB</b> 集束イオンビーム加工装置	<b>FB2200</b> Hitachi	2,500	3,750	5,000
<b>Ion Milling</b> イオンミリング	<b>IM4000Plus</b> Hitachi	500	750	1,000
		断面ミリングの場合 加工 1回につき		
			1,000	
<b>SEM Mill</b> SEM用イオンミリング装置	<b>MODEL1061</b> Fischione Instruments	500	750	1,000
<b>Ultramicrotome</b> ウルトラマイクロトーム	<b>EM UC7</b> Leica	800	1,200	1,600
<b>ICP-OES</b> ICP発光分光分析装置	<b>ICPE-9820</b> SHIMADZU	1,000	1,500	2,000
<b>AAS</b> 原子吸光分光光度計	<b>AA-7000</b> SHIMADZU	600	900	1,200
<b>イオン化エネルギー測定装置</b>	<b>BIP-KV100J</b> BUNKOUKEIKI	800	1,200	1,600
<b>熱分解GC-TOF/MS</b> 熱分解ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計	<b>JMS-T200GCx-plus</b> JEOL	800	1,200	1,600
<b>X線CT</b> 高分解能3次元X線CTシステム	<b>SkyScan 1172</b> Burker	2,000	3,000	4,000
<b>CR</b> クリーンルーム		300	450	600

- ・ 時間外料金は平日9：00～17：00以外の利用に適用されます
- ・ 上記の他に1時間あたり90円(令和4年度)の電気料が加算されます
- ・ TM3030Plus(日立)は物材分野の教職員・学生は課金対象外です(電気代のみ請求)